

放射性同位素的測量

(英国) 丹尼斯·台劳 著

地质出版社

放射性同位素的測量

碩士、博士、电气工程师学会會員

哈瓦尔原子能研究所电子学部部長

(英)丹尼斯·台勞 著

程致中 譯

地質出版社

1959·北京

11421

THE MEASUREMENT OF RADIO ISOTOPES DENISTAYLOR

1951

本書系英國物理學家，哈瓦爾原子能研究所電子學部部長丹尼斯·台勞博士所著，內容以放射性同位素的測量為中心，闡述分析了有關的理論上的及實際操作上的各個問題。本書的特点是內容極其精練，篇幅雖小而實用參考價值很大。

由於放射性同位素的研究與應用在我國即將迅速大力開展，而且作為一種新的科學研究工具，它對於許多科學技術部門（如生物學、地質學、礦冶學、測量學、醫學、農業、機械、紡織、化工、物理及化學等）均有重要的作用。因此，本書可作為上述各部門的科學研究人員、高等學校教師及高年級學生以及廠礦和野外勘探部門的技術人員的重要參考資料。

原書附錄與我國讀者關係不大，故予從略。

本書的翻譯由留德中國志願任。

放 射 性 同 位 素 的 測 量

著 者	丹 尼 斯 · 台 勞
譯 者	程 致 中
出版者	地 質 出 版 社
	北京宣武門外永覺寺西街3號
	北京市書刊出版業營業許可證出字第35號
發行者	新 華 書 店
印刷者	崇 文 印 刷 廠

印數(京)1—4,800册	1959年4月北京第1版
開本31"×42"1/32	1959年4月第1次印刷
字數90000	印張3 $\frac{7}{8}$ —插頁1
定價(10) 0.53元	

目 录

原 序

第一章 概論 (6)

第二章 基本概念 (9)

(2.1)概言 (2.2)衰变曲綫的考虑 (2.3)單位

第三章 放射性测量仪器 (19)

(3.1)概言 (3.2)探测的方法 (3.3)直流电离室

(3.4)振簧静电計 (3.5)另一种使用气体室的方法

(3.6)石英絲静电計

第四章 計数系統 (30)

(4.1)通論 (4.2)蓋革-繆勒計数器 (4.2.1) β

射綫計数器 (4.2.2) γ 射綫計数器 (4.2.3) X

射綫計数器 (4.2.4)放射性分析用的計数器

(4.3.)另外的仪器 (4.3.1)定标器 (4.3.2)电

动机械記录器 (4.3.3)計数損失 (4.3.4)計数

率計

第五章 統計学 (56)

第六章 放射源几何学和自吸收 (65)

(6.1)放射源几何学 (6.2)所需的放射性物質的

数量 (6.3)在放射源中的吸收 (6.3.1)稀釋的

影响 (6.4)自吸收的討論 (6.5)放射源座与外

套 (6.6)放射源的标准化

第七章 測量方法和校正因数 (90)

(7.1)通論 (7.2)分辨時間校正 (7.3)本底校正

(7.4)效率随時間而变化 (7.5)吸收損失 (7.6)

設備障碍的診斷 (7.7)裝接程序綱要

第八章	其他計數系統	(101)
	(8.1)通論 (8.2)流通型正比計數器 (8.3)閃爍計數器 (8.4)附屬儀器	
第九章	对健康的危險和輻射監察器	(109)
	(9.1)概言 (9.2)輻射最高允許劑量 (9.3)放射性物質的安全量和危險量 (9.4)健康監察儀器	
	(9.4.1)人身監察器 (9.4.2)探查計 (9.4.3)區域監察器 (9.4.4)人身沾染監察器	
	譯名对照 (索引)	(120)

原 序

放射性同位素已經作为科学家的一种新的研究工具，而且已在很大的規模上使用着。要使用这种新工具，需要有一些关于放射性同位素的性質及主要特性，以及用来探测与量度它們的方法的知識。这本书打算提供这方面的基本知識。

本书是为非專門人員写的，因此，在扼要叙述了放射性的一些主要現象和技术之后，即概述用来探测和分析放射性物質的最重要的实验方法。全书着重于有关的物理原理的討論，並注意闡明所介紹的方法和仪器的优点和限制条件。这里，沒有必要來說明計数系統，特别是使用盖革-繆勒計数器作为探测器元件的系統的应用領域。盖革-繆勒計数器仍然是放射性示踪剂研究中的最流行的仪器。但是，也适当地注意到正比和閃爍計数器，这两种仪器已被日益广泛地使用着。

我应当感激曾帮我校对的我的兩位同事——K. 薩丁敦(K. Saddington)先生和 J. F. 霍格(J. F. Hogg)先生。最后，我应当感謝补給部允許我把这本书印出来。

丹尼斯·台劳(Denis Taylor)

1950年9月

第一章 概 論

自从 F. 約里奧 (F. Joliot) 和伊蘭·居里 (Irene Curie) 發現了人为放射性以来, 已經制成了大量的放射性同位素, 在現在, 已經知道每一种稳定元素的放射性同位素了。这些同位素中, 有許多是在迴旋加速器中由質子、氘子和 α -粒子的反应制成的, 但是主要的, 还是在鏈式反应堆中由中子引起的反应制成的。

人为放射性物質已經在放射疗法、放射照相和自动放射照相中得到重要的运用。在放射治疗法方面, 在原子堆中由中子引起的反应所制成的放射性鈷(Co^{60}), 有胜过鐳的优点, 因为它有更近于單色的 γ -輻射和更弱得多的 β -輻射; 对于放射照相, 放射鈷也提供了一个極為密集而又很强的輻射源。在哈瓦爾^①的反应堆中, 每天产生出几千居里^②的裂变产物, 这些裂变产物也可用来作为工業放射照相用的有效的輻射源。

放射性物質的輻射在其他許多方面也很有用。例如, 它們可用来电离有靜电荷出現的机器近旁的空气。在造紙、紡織和塑料工業中, 由于这种不需要的靜电的作用, 材料及操作时间的损失是严重的; 而用放射性同位素来除去这些靜电效应, 看来具有比現有各方法更好的許多优点。这种原理也用来稳定电花間隙量度 (spark-gap measurements), 在这种量

①英国原子能研究中心所在地。原名 Harwell——譯註。

②此單位之定义見 § 2.3。

度中，必須使電花間隙內的空氣不斷地電離。在工業上看来可能应用很广的放射性同位素的另一种用途，則与紙張、塑料板和相似物質的厚度測量有关。在这种情况下，可使用放出能量为 0.3 百万电子伏特的 β 粒子的放射性鈣 (Ca^{45})。这种鈣放在所測量的物質的一边，而另一边放置一个供探测 β 粒子用的适当的电子探测器。探测器的示数显然取决于物質的厚度，而在事实上，指示器可刻成适当分度，以直接讀出厚度数。这样，这种方法就可用来連續地校正厚度^①，因而也就可以成为一种極有价值的生产过程控制設備。

但是，或許人为产生的放射性同位素的最重要的用途，是把它們用作“指示剂”或“示踪剂”。这种利用的兴起，系由于下列两个原因，即 (1) 放射性同位素可放出一种特有的輻射，这种輻射可以探测即使只有很少数量的同位素的存在；(2) 活的有机体、化学反应，以及許多物理过程，对于放射性同位素及其相应的稳定物之間的很小的重量差別，是几乎感觉不出的，这就有可能把少量該种放射性同位素与稳定物混合起来，讓它跟踪这种物質，並且在生物过程、化学反应等等中，它除了一种不同——可以放出显示自己的存在的輻射以外，在各方面都和稳定物質表現得一样。例如，放射性鉄 (Fe^{55} 和 Fe^{59}) 就可加入飞机引擎中，而在潤滑油中出現的放射性鉄的数量，即可作为引擎磨損的一种量度。相似地，放射性磷 (P^{32}) 可被外科医生用来找寻腦腫瘤。腦腫瘤具有比正常的大腦組織大得多的对磷的吸收力，因而如果將含有放射性磷的葯剂注射进病人身体中，大部分这种磷將为腫瘤所

① 严格地說，它所測量的是單位面积的质量 (質量/單位面积) ——这通常是与厚度成正比的。

吸收，而把它的存在告訴給外科医生。根据最近的一个报告，由于使用这种新技术，已成功地进行了十二次以上的腦腫瘤手术。

放射性同位素在研究、医学和工業中还有其他許多用途，但上面談过的例子，已足从証明这种新工具的很大的重要性。要使用这种工具，必須懂得量度放射性同位素的原理，和了解如何使用各种类型的“計數”設備。为此，后面打算談談这方面的基础知識。

第二章 基本概念

2.1. 概言——在关于放射性的各种書籍^①中指出，放射性物質經受了一种原子核蜕变的过程，而衰变率由下列定律給出

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N, \quad (2.1)$$

式中， λ 称为衰变常数。

很明显，这个方程給出 N 值（母体物質經時間 t 后所存留的放射性原子的数目）为

$$N = N_0 \exp\{-\lambda t\}. \quad (2.2)$$

这里， N_0 是母体物質在某个任意选定的开始時間所有的原子数目。这个方程由方程 (2.1) 直接积分而得。

合併这些方程

$$\left(\frac{dN}{dt}\right) = -N_0 \lambda \exp\{-\lambda t\} \quad (2.3)$$

$$= \left(\frac{dN}{dt}\right)_0 \exp\{-\lambda t\}. \quad (2.4)$$

从上述方程中，我們可以注意到，衰变率是随時間而成指数地下降的。

通常，对于衰变率的描述，不是用衰变常数 λ ，而是用元素的“半衰期”一詞的。半衰期是放射性(activity) $\left(\frac{dN}{dt}\right)_t$ ，

^①Rutherford, Chadwick, and Ellis, *Radiations from Radioactive Substances*, Camb. Univ. Press, 1930.

減为它的最初值的一半所需的时间。如用 $T_{\frac{1}{2}}$ 表示半衰期，則利用方程 (2.3)，我們可得到

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dN}{dt} \right)_0 = \left(\frac{dN}{dt} \right)_0 \exp \{ -\lambda T_{\frac{1}{2}} \}$$

給出 $\lambda = 0.693 / T_{\frac{1}{2}}$ (2.5)

利用这个新概念，我們現在可以把方程 (2.1) — (2.4) 重写一次，而得

$$\frac{dN}{dt} = -0.693 N / T_{\frac{1}{2}} \quad (2.6)$$

$$\left(\frac{dN}{dt} \right)_t = \left(\frac{dN}{dt} \right)_0 \exp \{ -0.693 t / T_{\frac{1}{2}} \} \quad (2.7)$$

上列方程所用的放射性 $\left(\frac{dN}{dt} \right)$ 是绝对放射性。在实际上，由計算放射性物質在一段時間內所放出的粒子的数目而測出的放射性，比绝对放射性 $\frac{dN}{dt}$ 要小，因为全部粒子只有一部分进入探测设备的灵敏区 (sensitive volume)。这一方面是因为通常並不使用具有 4π 几何形的探测仪器，而另一方面则是因为放出的粒子的一部分在放射源本身及探测仪器的窗子中因吸收和散射而损失了。然而通常可以保証，进入探测單位的灵敏区的粒子的分数，由一个实验到另一个实验仍然保持不变，因此我們可写出

$$\frac{dA}{dt} = k \frac{dN}{dt} \quad (2.8)$$

式中， $\frac{dA}{dt}$ 是所測出的放射性，而 k 是一常数，它决定于計

数系統的几何效率 (geometrical efficiency) 和某些其他参数 (这將在后面充分討論)。

我們可把这个概念应用于方程 (2.4) 中, 而得

$$\left(\frac{dA}{dt}\right)_t = \left(\frac{dA}{dt}\right)_0 \exp\{-\lambda t\} \quad (2.9)$$

式中, $\left(\frac{dA}{dt}\right)_0$ 和 $\left(\frac{dA}{dt}\right)_t$ 分别为在某个任意选定的時間和時間 t 时所測出的放射性。

方程 (2.9) 給出了用在某个任意选定的時間的放射性表示的在時間 t 时的放射性。这样, 假定一个放射性样品的放射性是在 (例如) 下午 4 点鐘測定的, 現在需要去和另一个在同一天內但是在下午 3 点鐘进行的測量相比較, 这里, 就必须确定某个标准時間, 並适当地校正放射性。在这个例子中, 如果我們取下午 3 点鐘作标准時間, 則第一个測量不需要校正, 但在下午 4 点鐘做的測量, 就必须有一个对应于一小时內放射性的損失的校正。方程 (2.9) 可供此用。此外, 也可以使用普通的放射性衰变圖 (圖 2.1 表明了 C^{11} 的这种圖), 这时衰变的校正^①可由檢查而發現。这里, 必須注意到, 这种衰变圖可用方程 (2.7) 和 (2.8) 来繪成, 即可用下式繪成

$$\left(\frac{dA}{dt}\right)_t = \left(\frac{dA}{dt}\right)_0 \exp\{-0.693 t/T_{1/2}\} \quad (2.10)$$

式中, $T_{1/2}$ 是各該元素的已知的半衰期。对于前面談过的实

①在某些情况 (如 $I^{130} + I^{131}$) 中, 所用的是混合的同位素, 因此手續是更为复杂的。但是, 每一种同位素的数量, 可以由根据实验数据作出的衰变曲綫 (見圖 2, 3) 来决定, 並需在任何后来的实验中知道了这些数量后, 对每个同位素分別作衰变校正。

驗，第二个量度是在第一个的后一小时进行的。由于这是 C^{11} 的半衰期的一个整数倍，在这种情况下計算是很簡單的，衰变为原来的 $\frac{1}{2}^3$ 即 $\frac{1}{8}$ 。

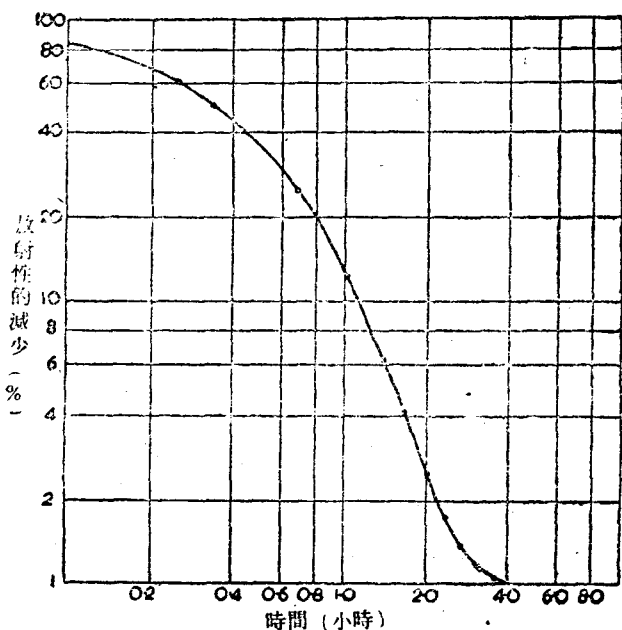


圖 2.1— C^{11} 的放射性衰變圖

2.2. 衰变曲線的考慮——使用方程 (2.10)，並在共兩边取对数，則得

$$\log\left(\frac{dA}{dt}\right)_t = -\frac{0.693t}{T_{\frac{1}{2}}} + \log\left(\frac{dA}{dt}\right)_0 \quad (2.11)$$

由此，如果我們对一系列的 t 值决定出 $\frac{dA}{dt}$ ，並作出 $\log\left(\frac{dA}{dt}\right)$ 对 t 的圖，則我們只能在涉及到的如果是一种放射性物

質蛻變成一種子體物質時，才能得出一直線的圖。如果子體物質是放射性的並因而依次蛻變，或者當初的母體放射性元素含有其他放射性元素，則圖將不是一條單純的直線。在事實上，這種檢驗對放射性同位素的半衰期的確定，時常是核對樣品純度的很好的方法。

圖 2.2 表示了一張 Na^{24} 的典型圖。注意，如果要知道半衰期的話，只要確定和縱坐標變化了 $\log 2$ 相對應的時間間隔就行了（見圖 2.2）。

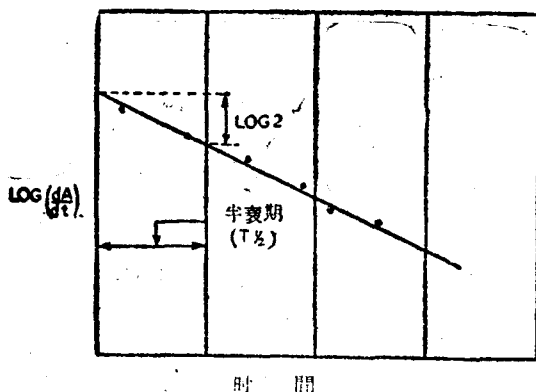


圖 2.2. Na^{24} 的衰變測量

當樣品中有兩種或更多的放射性物質存在時， $\log\left(\frac{dA}{dt}\right)_t$ 對 t 的曲線的斜率，取決於這些物質的半衰期。這樣，如果有兩種物質，並得到了如圖 2.3 所示者相似的曲線，則直線部分 B 和 C 對應於兩種在場的元素。

在大多數放射分析中，我們對決定放射性物質的濃度感到興趣（即對在時間 t 時所存在的放射性原子的數目 N 感到興趣）。引用方程 (2.1) 和 (2.6)，我們得到

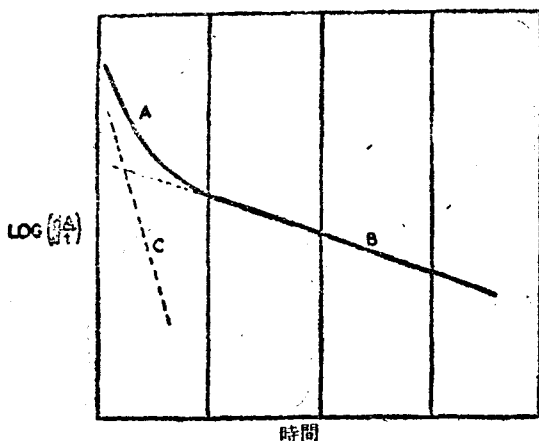


圖 2.3. 一兩種同位素的混合的衰變曲線
(衰變曲線A是由與兩種同位素相對應的
綫性部分B和C組成的)

$$\lambda N = -\frac{dN}{dt} = \frac{0.693N}{T_{1/2}}$$

但由實驗決定出的數值是 $\frac{dA}{dt}$ ，它由方程 (2.8)，即下式給出

$$\frac{dA}{dt} = \frac{k dN}{dt}$$

所以
$$\frac{dA}{dt} = -\frac{0.693 N k}{T_{1/2}} = \lambda N. \quad (2.12)$$

因此， $\frac{dA}{dt}$ 給出了一個 N 的直接的和綫性的量度。這個方程乃是測量放射性示踪劑的基礎。

在實際上， $\frac{dA}{dt}$ 時常是由下列方法決定的：算出在一個給定的時間內進入探測設備的靈敏區的粒子的數目，並以觀察

的时间来除所算出的粒子的数目。粒子在放射性蜕变中的放出，是遵从统计定律的，因而通常需要对一可估计的时间进行

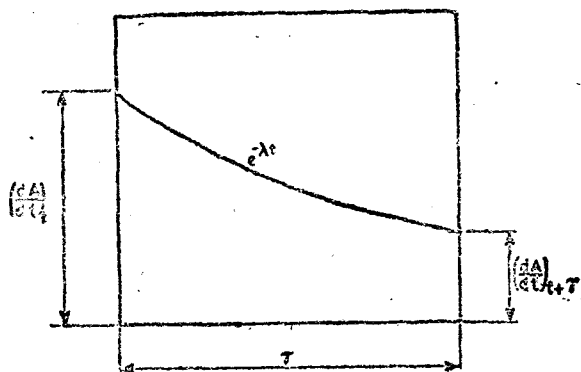


圖 2.4. 一对观察时间内衰变的衰变校正

行计算，以得到 $\frac{dA}{dt}$ 的可靠值。如果观察的时间可以与所用的同位素的半衰期相比，则必须校正所测出的 $\frac{dA}{dt}$ 值，以得到在时间 t 时的正确值。这是因为当量度正在进行时，物质也正在衰变。校正度(degree of correction)的大小，从下述中即可明白。

让我们设在时间 t 时的放射性为 $\left(\frac{dA}{dt}\right)_t$ ，而在时间 $(t + \tau)$ 时的放射性是 $\left(\frac{dA}{dt}\right)_{t+\tau}$ 。此处 τ 是观察的时间。然后利用方程 (2.9) 得

$$\left(\frac{dA}{dt}\right)_{t+\tau} = \left(\frac{dA}{dt}\right)_t \exp\{-\lambda\tau\}.$$

参看图 2.4，我们现在可以把所测出的放射性——当然，它

是在時間 t 內的放射性的平均值(即 $\overline{\frac{dA}{dt}}$)——和在時間 t 時的確實值(这里即 $(\frac{dA}{dt})_t$) 联系起来。

很清楚

$$\left(\overline{\frac{dA}{dt}}\right) = \left(\frac{dA}{dt}\right)_t \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} \exp\{-\lambda t\} dt$$

简化得

$$\begin{aligned} \left(\frac{dA}{dt}\right)_t &= \left(\overline{\frac{dA}{dt}}\right) \frac{\lambda \tau}{1 - \exp\{-\lambda \tau\}} \\ &= \frac{(\overline{dA/dt}) 0.693 \tau / T_{\frac{1}{2}}}{1 - \exp\{-0.693 \tau / T_{\frac{1}{2}}\}} \end{aligned} \quad (2.13)$$

現在，讓我們算出在不同觀察時間 τ 內在 $(\frac{dA}{dt})_t$ 和 $\overline{\frac{dA}{dt}}$ 間的差數。從而可給出校正因數 (correction factor) 的數值。在表 2.1 中，列舉了所選出的根據這個公式算出的結果。從這張表中可以看出，如果觀察時間 τ 小於 $T_{\frac{1}{2}}$ 的大約 1.5%，則從 $\overline{\frac{dA}{dt}}$ (觀察值) 得出 $(\frac{dA}{dt})_t$ 的校正項①小於 $\frac{1}{2}\%$ 。一般

表 2.1

τ (以 $T_{\frac{1}{2}}$ 之百分數表之)	校正項之數量(%)
0.5	0.17
1.0	0.34
1.5	0.52
2.0	0.69
5.0	1.73
10.0	3.57

①如果校正項很小，則完全可以使用一標準時間 $\tau = \frac{\tau}{0.9}$ ，而不考慮校正項。